

TSG

特种设备安全技术规范

TSG Z8001—2013

特种设备无损检测人员考核规则

Examination Rules for Special Equipment
Nondestructive Testing Inspectors

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布

2013年1月16日

前 言

2009年6月,国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)特种设备安全监察局(以下简称特种设备局)向中国特种设备检测研究院(以下简称中国特检院)下达了《特种设备无损检测人员考核规则》修订任务书。2009年7月,中国特检院组织有关专家成立起草工作组,并分别于2009年11月和12月在苏州和北京召开工作组会议。2011年7月,形成《特种设备无损检测人员考核规则》征求意见稿,国家质检总局以质检特函[2011]73号文征求基层部门、有关单位和专家及公民的意见。2011年12月,根据反馈意见,起草组进行了修改,形成送审稿提交给国家质检总局特种设备安全技术委员会审议,根据专家意见修改后形成了报批稿。2013年1月16日,本规则由国家质检总局批准颁布。

本规则以《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》为基础,考虑了特种设备无损检测技术发展的情况、趋势和应用的现状,主要对特种设备无损检测人员的考试方法(项目)和级别、考试方式与科目设置、证书的换证方式与内容、考试的组织主体与方式等进行了调整,目的是结合无损检测技术在各行业的实际应用情况,对无损检测人员的考试内容、过程和行为进行有效的、合理的规范和要求,以达到不断规范特种设备无损检测人员考核工作的目的。

参加本规则修订的主要单位和人员如下:

江苏省特种设备安全监督检验研究院	强天鹏
中国特种设备检验协会	沈 钢 裴 永
中国石油天然气第八建设有限公司	韩建荒
华北电力科学研究院有限责任公司	胡先龙
天津石化压力容器检验研究中心	蒋仕良
中国特种设备检测研究院	郑 晖
上海电气核电设备有限公司	许遵言
浙江省特种设备检验研究院	郭伟灿
江苏省特种设备安全监督检验研究院	毛小虎
上海市质量技术监督局	费志强
国核电站运行服务技术公司	于 岗

目 录

第一章 总 则	(1)
第二章 检测人员的能力要求和报考条件	(2)
第三章 考试方式与内容	(3)
第四章 考试机构	(4)
第五章 取证考试	(4)
第六章 审批发证	(5)
第七章 换 证	(6)
第八章 监督管理	(7)
第九章 附 则	(8)
附件 A 无损检测方法、项目和级别	(9)
附件 B 特种设备无损检测人员报考资格条件	(10)
附件 C 特种设备无损检测人员考试大纲	(11)
附件 D 特种设备检验检测人员考试与证书申请表	(34)
附件 E 特种设备检验检测人员证(样式)	(35)
相关规章和规范历次制(修)订情况	(36)

特种设备无损检测人员考核规则

第一章 总 则

第一条 为了规范特种设备无损检测人员考核工作，根据《特种设备安全监察条例》，制定本规则。

第二条 特种设备无损检测人员是指从事《特种设备安全监察条例》适用范围的特种设备无损检测工作的人员(以下简称检测人员)。

检测人员应当按照本规则的要求，经过考核取得相应的《特种设备检验检测人员证(无损检测人员)》(以下简称《检测人员证》)，方可执业，从事相应的检测工作。

第三条 本规则规定考核范围的无损检测方法，包括射线检测(RT)、超声检测(UT)、磁粉检测(MT)、渗透检测(PT)、声发射检测(AE)、涡流检测(ECT)、漏磁检测(MLF)。无损检测人员级别，分为Ⅰ级(初级)、Ⅱ级(中级)和Ⅲ级(高级)，其中无损检测方法中的自动检测(AUTO)项目分为Ⅰ级(初级)和Ⅱ级(中级)。

各种无损检测方法、项目和级别(以下统称项目)的划分见附件A。

第四条 检测人员的考核工作程序，包括考试和审颁发证。

申请《检测人员证》的人员(以下简称申请人，包括考试申请人和证书申请人)，应当先经考试(以下简称取证考试)合格，凭考试合格证明向国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)或者其授权的部门(以下统称发证机关)申请办理《检测人员证》。

《检测人员证》有效期为4年。有效期满需要继续从事无损检测工作的，应当按照本规则规定的时间及时办理延续手续(本规则称为换证)。

第五条 检测人员的考核工作由国家质检总局组织实施。承担检测人员考试的机构(以下简称考试机构)，由国家质检总局确定，统一公布。考试机构根据公布的考试项目、级别，按照本规则的规定进行考试，未经公布的机构不得开展检测人员的考试工作。

第六条 考试机构可以按照统筹规划、满足取证考试需求和兼顾就近考试的原则，合理布局，设立区域性或者不同项目的考试中心(或者基地)，依据本规则和相关安全技术规范的规定开展考试工作。

第七条 国家质检总局和省级质量技术监督部门负责对考试机构的工作进行监督。

第二章 检测人员的能力要求和报考条件

第八条 I级检测人员应当具备以下能力：

- (一)正确调整和使用检测仪器；
- (二)按照无损检测作业指导书或者工艺卡进行检测操作；
- (三)记录检测数据，整理检测资料；
- (四)遵守有关安全防护规则。

第九条 II级检测人员应当具备以下能力：

- (一)实施或者监督 I级检测人员的工作；
- (二)按照工艺文件要求调试和校准检测仪器，实施无损检测操作；
- (三)根据无损检测工艺规程编制针对具体工件的无损检测作业指导书或者工艺卡；
- (四)按照规范、标准规定，评定检测结果，编制或者审核无损检测报告；
- (五)对 I级检测人员进行技能培训和工作指导。

第十条 III级检测人员应当具备以下能力：

- (一)实施或者监督 I级和II级检测人员的工作；
- (二)负责无损检测工程的技术管理、无损检测装备性能和人员技能评价；
- (三)编制和审核无损检测工艺规程；
- (四)确定用于特定对象的特殊无损检测方法、技术和工艺规程；
- (五)对无损检测结果进行分析、评定或者解释；
- (六)向 I级和II级检测人员说明规范、标准、技术条件和工艺规程的相关规定；
- (七)对 I级和II级检测人员进行技能指导和培训。

未设III级检测人员的无损检测项目，II级检测人员可以承担III级检测人员的工作。

第十一条 检测人员的报考条件如下：

- (一)年龄在 18 周岁以上(含 18 周岁)，60 周岁以下(含 60 周岁)，具有完全民事行为能力；
- (二)学历、检测经历、专业培训经历等资历满足申请项目的要求(见附件 B)；
- (三)身体条件能够满足从事申请项目检测工作的要求，至少单眼或者双眼的裸眼

或者矫正视力不低于《标准对数视力表》(GB 11533—2011)的 4.5 级, 颜色视觉能辨别和区分所涉及的无损检测方法规定的颜色之间的对比;

(四) 具备相应的特种设备无损检测知识和技能。

持有有关行业或者专业组织颁发的 II 级、III 级无损检测资格证书, 并且满足附件 B 所列学历要求的申请人, 可直接报考同等级别持证项目。

第十二条 已持有 II 级以上(含 II 级)无损检测资格证书的人员, 因各种原因, 原《检测人员证》失效不超过 4 年的, 根据原考核记录或者证书, 可以直接申请原项目和级别的考核。

第三章 考试方式与内容

第十三条 无损检测人员的考试方式, 包括理论笔试和实际操作技能考试。检测人员的考试方式见表 1。

检测人员考试命题方式见表 2。不能按照表 2 命题的考试机构, 考试前应当向发证机关提出变更命题方式的申请。

表 1 检测人员考试方式

考试方式		级 别		
		I 级	II 级	III 级
笔试	闭卷	√	√	√
	开卷	—	√	√
实际操作技能考试		√	√	√

表 2 检测人员考试命题方式

考试方式		级 别		
		I 级	II 级	III 级
笔试	闭卷	全国统一的题库, 计算机考试	全国统一的题库或者卷库, 计算机或者纸质试卷	全国统一的卷库, 纸质试卷
	开卷	—	全国统一的卷库, 纸质试卷	全国统一的卷库, 纸质试卷
实际操作技能考试		I 级、II 级和 III 级取证的实际操作技能考试采用全国统一的考试程序和评定标准。各考试机构的考试试件需要经过发证机关认定, 其品种、数量、缺陷性质与分布, 应当符合规定要求。考试试件和培训试件应当同类同型, 分别保管; 考试试件应当严格保密, 不得用作培训		

注 1: (1) 考试评分采用百分制, 合格标准均为 70 分, 笔试和实际操作技能考试均达到合格标准的人员, 方可申请《检测人员证》;

(2) 考试成绩未达到合格标准的允许补考, 考试单科合格成绩有效期为 2 年, 在有效期内所规定的笔试和实际操作技能考试均达到合格标准的人员, 方可申请《检测人员证》。

第十四条 射线、超声、磁粉、渗透检测人员考试按照本规则附件 C 规定的考试大纲进行。其他项目检测人员的考试大纲由考试机构确定。

第四章 考试机构

第十五条 考试机构应当符合以下要求:

- (一) 具备独立法人资质;
- (二) 不得从事特种设备生产、维护保养、经销和检验检测活动;
- (三) 具有满足与所承担的考试项目相适应的考试条件;
- (四) 具有健全的考试管理、保密管理、档案管理、财务管理、应急预案等各项规章制度; 制定有效的考场纪律规定及考评人员守则, 并且有效实施;
- (五) 能够按照国家质检总局“特种设备检验检测人员许可系统”的要求, 进行相关数据填报、信息发布与数据上传、下载。

第十六条 考试机构应当于每年的 1 月份, 在网上公布本年度考试计划, 以及相关报名方式、报名截止日期、考试时间和考试项目等。

第十七条 考试机构应当按照公布的考试项目、考试地点、考试时间组织考试。考试工作应当严格执行保密、监考等各项规章制度, 确保考试工作公开、公正、公平、规范。

第十八条 考试机构应当将《特种设备检验检测人员考试与证书申请表》(以下简称《申请表》, 见附件 D)、考试试卷或者答题卡和机考记录、成绩汇总表、考场记录等资料(电子或者纸质)存档, 保存时间不少于 5 年。

第十九条 考试机构不得强制要求考试申请人参加其组织的考前辅导。

第五章 取证考试

第二十条 取证考试程序, 包括考试报名、报名条件审查、考试、考试成绩评定与通知。

第二十一条 取证考试的申请人, 应当在考试机构规定的报名期限内, 通过网上报名, 并且向考试机构提交以下报考资料:

(一)《申请表》(1份,在网上填报后下载,贴上一寸、免冠、正面、白底彩色照片);

(二)身份证明(复印件,1份);

(三)学历证明(复印件,1份);

(四)检测资历证明(复印件,1份);

(五)视力证明(报考项目规定的视力证明,1份);

(六)专业培训经历证明(原件,1份)。

前款第(四)项要求的资料,适用于已经取得相应《检测人员证》,需要提高级别或者增加项目时,按照附件B规定的持证经历提供。

申请人应当对所提交资料的真实性负责。

第二十二条 考试机构在收到报考资料后15个工作日内,应当完成对申请人报考资料的审查。

对资料审查不符合要求的,考试机构应当一次性全部告知申请人补正,说明不符合要求的项目和理由,以便申请人及时补正。

对符合要求允许参加考试的申请人,考试机构应当及时向其发出考试通知。

第二十三条 考试机构应当在考试结束后的20个工作日内,将考试成绩通知参加考试的人员,并公布考试合格人员的名单、合格项目等有关信息。

第六章 审批发证

第二十四条 审批发证程序,包括取证申请、受理、审批和发证。

第二十五条 考试合格人员应当在考试结束后的30个工作日内,自行或者委托考试机构,向发证机关申请办理《检测人员证》。

由考试合格人员申请自行办理《检测人员证》时,需要向发证机关提交以下资料:

(一)本规则第二十一条要求的相关资料(其中《申请表》必须经过考试机构签署意见);

(二)考试机构出具的考试成绩单。

由考试机构申请办理《检测人员证》时,考试机构应当按照“特种设备检验检测人员许可系统”规定的程序办理。

第二十六条 发证机关接到申请后,应当在5个工作日内对申请报送的资料进行审查,并且作出是否受理的决定;不予以受理的,应当告知申请人或者委托的考试机构在20日内补正申请资料。能够当场审查的,应当当场办理。

对同意受理的申请,发证机关应当在20个工作日内完成审核批准手续。准予发

证的，在 10 个工作日内向申请人颁发《检测人员证》；不予发证的，应当书面说明理由。

第七章 换 证

第二十七条 持有《检测人员证》的人员(以下简称持证人员)在其证书有效期届满，需要继续从事持证项目的无损检测工作，并且未涉及本规则第二十八条和第三十九条所规定的情况，符合第二十九条规定的审核换证的持证人员，应当在有效期届满前 3 个月，按照要求向具有相应项目考试的考试机构提出换证申请。

对于需要考试换证的持证人员，应当根据情况提前参加考试，以便能够按照前款要求在有效期届满前 3 个月，提出换证申请。考试成绩 2 年内有效。

第二十八条 年龄 60 周岁以上(含 60 周岁)人员的申请，不再予以受理。

第二十九条 换证分为考试换证和审核换证两种方式。审核换证应当在取证后的首次换证时实施，以后采取考试换证与审核换证交替实施，不得连续实施审核换证。

各级别检测人员换证方式应当符合表 3 要求。

表 3 各级别无损检测人员换证方式

方式	级 别	
	I 级	II 级、III 级
考试换证	—	不符合审核换证条件
审核换证	符合第三十一条(一)、(二)项要求	(1)首次换证； (2)符合第三十一条要求

第三十条 考试换证的考试方式和内容见表 4。

表 4 换证考试的考试方式和内容

考试方式	级 别	
	II 级	III 级
开卷笔试	标准、法规、检测工艺卡、专业技术知识更新等	标准、法规、检测工艺、专业技术知识更新等
实际操作技能考试	操作能力保持的验证	技术能力保持的验证

第三十一条 审核换证应当满足以下要求：

- (一) 申请换证项目的证书在有效期内, 并且未中断执业 6 个月以上(含 6 个月);
- (二) 执业期间未发生过失或者责任事故;
- (三) II 级、III 级持证人员, 接受经发证机关授权公布的换证知识更新与技能培训(以下简称继续教育培训)指南所涉及内容的培训, 其累积培训课时不少于 40 小时。

第三十二条 换证申请时, 应当按照本规则第二十一条进行网上报名, 并且向考试机构提交以下资料:

- (一) 《申请表》(申请类别为“考试换证”或者“审核换证”, 1 份);
- (二) 换证项目的《检测人员证》(复印件, 1 份);
- (三) 身份证明(复印件, 1 份);
- (四) 换证项目规定的视力证明(1 份);
- (五) 持证期间执业所在单位出具的持证人在证书有效期内未中断无损检测工作 6 个月以上(含 6 个月), 并且在执业期间未发生过失或者责任事故的书面证明, 包括符合本规则第三十一条和三十三条要求的继续教育培训证明(注 2)、执业注册记录、相应的执业工作见证。

注 2: 申请 RT(DR, CR) 或者 AUTO 项的人员无需提供。DR 为平板探测器数字射线检测, CR 为计算机数字射线检测。

第三十三条 考试机构应当在每年 2 月底以前, 公布本机构本年度各级各类人员继续教育培训的内容、要求与课时, 以及与培训内容所对应的培训组织机构名录。

各培训组织机构按照培训内容的要求, 制定相应的培训计划, 向社会公布。对完成规定课时培训的人员, 由培训组织机构发给注明所接受的培训内容与课时的继续教育培训证明。

第三十四条 因故未能通过审核换证, 或者未能如期参加换证考试, 以及换证考试不合格的人员, 需要继续从事相应项目无损检测工作的, 可以在 1 年内参加同项目与级别的考试换证补考一次, 合格后重新申请原项目与级别的《检测人员证》, 在换证期间原《检测人员证》到期时, 不能继续从事相应无损检测工作。补考仍不合格的人员, 可以申请同项目与级别的取证考试。

第三十五条 中断执业 6 个月以上(含 6 个月)的人员, 以及在持证期间曾发生过失或者责任事故, 并且已经超过被处罚期的人员, 应当参加同级别与项目的取证考试, 合格后重新申请原项目与级别的《检测人员证》。

第三十六条 考试机构应当在原《检测人员证》有效期届满前 1 个月向发证机关提交换证审批发证的应用。审批发证程序按照本规则第六章进行。

第八章 监督管理

第三十七条 各省级质量技术监督部门负责对本辖区内检测人员考试进行现场监督，发现问题应当及时报告发证机关。

第三十八条 考试机构因审查失误或者把关不严，造成取证(或者换证)申请被发证机关退回达到 10%，或者考试成绩评定、审查意见以及公布、通知或者受委托办理申请不及时，导致申请人证书过期的，由发证机关暂停其考试或者换证工作，并且责令其整顿；对故意提交虚假资料或者因管理不善发生泄题、作弊等严重问题，应当根据情况停止其考试或者换证工作。

第三十九条 持证人员出具虚假检测结果、鉴定结论的，或者从事特种设备生产、销售的，或者同时在两个以上机构中执业的，发证机关按照《特种设备安全监察条例》的规定予以处罚。

第四十条 对被吊销《检测人员证》的人员，3 年内不受理其任何项目的考试申请。

第四十一条 《检测人员证》遗失，由持证人向发证机关提出补证书面申请，经发证机关核实后，在 20 个工作日内补发证件。

第九章 附 则

第四十二条 持证人员申请新的级别，增加新的类别及其项目，应当按照新的级别、新的类别及其项目进行取证考核。

第四十三条 考试申请人如果对考试结果有异议，可以在考试成绩公布 3 个月以内向考试机构提出复核要求，考试机构应当在 20 个工作日内予以答复；对考试机构答复结果有异议的，可以书面向发证机关提出申诉。

第四十四条 《检测人员证》由国家质检总局统一印制(格式见附件 E)。

第四十五条 本规则由国家质检总局负责解释。

第四十六条 本规则自 2013 年 6 月 1 日起施行，2003 年 8 月 8 日国家质检总局颁布的《特种设备无损检测人员考试与监督管理规则》(国质检锅[2003]248 号)同时废止，之前相关文件和规定与本规则不一致的，以本规则为准。

附件 A

无损检测方法、项目和级别

方 法	项 目	代 号	级 别
射线检测	射线胶片照相检测	RT	I、II、III
	射线数字成像检测	RT(DR+CR)	I、II、III
	射线检测(自动)	RT(AUTO)	I、II
超声检测	脉冲反射法超声检测	UT	I、II、III
	衍射时差法超声检测	TOFD	I、II、III
	超声检测(自动)	UT(AUTO)	I、II
磁粉检测	磁粉检测	MT	I、II、III
渗透检测	渗透检测	PT	I、II、III
声发射检测	声发射检测	AE	I、II、III
涡流检测	涡流检测	ECT	I、II、III
	涡流检测(自动)	ECT(AUTO)	I、II
漏磁检测	漏磁检测(自动)	MLF(AUTO)	I、II

附件 B

特种设备无损检测人员报考资历条件

学历与检测经历(持证年限)						
无损检测方法(项目)	级别	理工类研究生	理工类本科	非理工类本科、理工类大专	非理工类大专、工学类中专、工学类职高、工学类技校	初中以上(含初中)
RT、UT、MT、PT、AE、ECT	III	持 II 级 3 年	持 II 级 4 年	持 II 级 6 年		持 II 级 8 年
	II	直接报考		持 I 级 6 个月	持 I 级 1 年	持 I 级 3 年
	I	直接报考				
各种 AUTO 项	II	直接报考			持 I 级 1 年	
	I	持同类方法 II 级的人员经过不少于 16 小时专门培训可免试取得资格				
TOFD	III	持 TOFD- II 级 4 年以上				
	II	持 TOFD- I 级 1 年以上且同时持有 UT- II 级, 或者持 UT- II 级 2 年, 或者持 UT- III 级可直接报考				
	I	持 UT- I 级 6 个月, 或者持 UT- II 级可直接报考				
RT(DR+CR)	III	持 RT(DR+CR)- II 级 4 年以上				
	II	持 RT(DR+CR)- I 级 1 年以上且同时持有 RT- II 级, 或者持 RT- II 级 2 年, 或者持 RT- III 级可直接报考				
	I	持 RT- I 级 6 个月, 或者持 RT- II 级可直接报考				
专业培训经历(小时)						
无损检测方法(项目)	级 别					
	I 级	II 级	III 级			
RT	40	80	同 II 级; 对于有正式出版的与报考方法相一致的该检测技术的论著、教材, 在核心期刊发表的论文等, 可以免除培训经历要求			
UT	40	80				
MT	16	24				
PT	16	24				
AE	40	80				
ECT	40	80				

注 B-1: 专业培训包括实际操作技能和理论课程, 直接报考 II 级的, 培训时间为 I 级和 II 级之和。

注 B-2: 所持低级别证书应在有效期内。

附件 C

特种设备无损检测人员考试大纲

符号说明：●—掌握；■—理解；▲—了解；“—” —不要求。

C1 无损检测基本知识

内容及知识点	各级要求		
	III	II	I
C1.1 材料基本知识			
C1.1.1 材料力学基本知识			
(1) 应力和应力集中的概念	●	■	▲
(2) 特种设备受压元件、受力结构件应力特点	■	▲	—
(3) 力学性能指标定义	●	■	▲
(4) 抗拉强度、屈服强度的意义，拉伸曲线的解释	■	▲	—
(5) 屈强比的概念	■	▲	—
(6) 钢材的冷脆性	■	▲	—
(7) 钢材的热脆性	■	▲	—
(8) 氢对钢的性能的影响，氢脆发生条件，氢致损伤的种类	■	▲	—
(9) 应力腐蚀发生条件，常见应力腐蚀种类，应力腐蚀敏感性影响因素	▲	—	—
C1.1.2 金属材料及热处理基本知识			
(1) 晶体和晶界的概念，金属常见晶体结构种类	■	▲	—
(2) 铁碳合金的基本相结构及其特性	■	▲	—
(3) 钢热处理的一般过程	●	■	▲
(4) 钢中碳和合金元素对 C 曲线的影响	■	▲	—
(5) 钢常见金相组织和性能	■	▲	—
(6) 特种设备常用的热处理种类、工艺条件及其应用	●	■	▲
(7) 消除应力退火处理的目的是和方法	●	■	▲
C1.1.3 特种设备常用的材料			
(1) 特种设备用材料的基本要求	■	▲	—
(2) 低碳钢、低合金钢的定义	●	■	▲
(3) 低碳钢中碳和杂质元素对钢的性能的影响	●	■	▲
(4) 低合金钢中合金元素对钢的性能的影响	●	▲	—
(5) 低温用钢种类、特点和基本性能	■	▲	—
(6) 影响低温钢低温韧性的因素	▲	—	—
(7) 低合金耐热钢种类、特点、高温下钢材性能的劣化现象	■	▲	—
(8) 奥氏体不锈钢种类、特点、腐蚀破坏形式	●	■	▲

续表

内容及知识点	各级要求		
	III	II	I
C1.2 焊接基本知识			
C1.2.1 特种设备常用的焊接方法			
特种设备常用焊接方法的种类、特点和适用范围	■	▲	—
C1.2.2 焊接接头			
(1)常见的焊接接头形式、分类及特点	●	■	▲
(2)焊接接头组成	●	■	▲
(3)焊接接头薄弱部位	■	▲	—
C1.2.3 焊接应力与变形			
(1)焊接应力与变形的不利影响	●	■	▲
(2)焊接变形与应力的关系,影响焊接变形与应力的因素	■	▲	—
C1.2.4 特种设备常用钢材的焊接			
(1)钢材焊接性的含义	■	▲	—
(2)焊接性试验的主要作用	■	▲	—
(3)焊接工艺评定的作用及其过程	■	▲	—
(4)焊前预热和后热的作用	▲	▲	▲
(5)焊接线能量的变化对低合金结构钢、低温钢、奥氏体不锈钢焊接接头性能的影响	■	▲	—
(6)奥氏体不锈钢的焊接性,防止热裂纹和晶间腐蚀倾向的措施	●	■	▲
C1.3 无损检测基本知识			
C1.3.1 无损检测概论			
(1)无损检测定义,无损检测技术进展三个阶段	●	■	▲
(2)无损检测的目的,无损检测的应用特点	●	■	▲
C1.3.2 焊接缺陷种类及产生原因			
(1)外观缺陷种类、形成原因及危害	●	■	▲
(2)气孔缺陷种类、形成原因、危害及防止措施	●	■	▲
(3)夹渣种类、形成原因、危害及防止措施	●	■	▲
(4)裂纹种类、形态、发生部位、形成原因、危害及防止措施	●	■	▲
(5)未焊透种类、形成原因、危害及防止措施	●	■	▲
(6)未熔合种类、形成原因、危害及防止措施	●	■	▲
C1.3.3 其他试件中缺陷种类及产生原因			
(1)铸件中缺陷种类及产生原因	■	▲	—
(2)锻件中缺陷种类及产生原因	■	▲	—
(3)使用件中缺陷种类及产生原因	●	■	▲

C2 射线检测

内容及知识点	各级要求		
	III	II	I
C2.1 射线基本知识			
C2.1.1 原子与原子结构			
(1)元素和原子	■	▲	—
(2)核外电子运动规律	■	▲	—
(3)原子核结构	■	▲	—
C2.1.2 射线的种类和性质			
(1)X射线的产生及其特点	●	■	▲
(2) γ 射线的产生及其特点	●	■	▲
(3)工业检测常用放射性同位素的特性	●	■	▲
C2.1.3 射线与物质的相互作用			
(1)光电效应	■	▲	—
(2)各种相互作用发生的相对几率	■	▲	—
(3)窄束、单色射线的强度衰减规律	●	■	▲
(4)宽束、多色射线的强度衰减规律	■	▲	—
C2.1.4 射线照相法的原理与特点			
(1)射线照相法的原理	●	●	■
(2)射线照相法的特点	●	●	●
C2.2 检测仪器及器材			
C2.2.1 检测仪器			
C2.2.1.1 X射线机			
(1)X射线机的种类和特点	●	■	■
(2)X射线管	●	■	▲
(3)高压发生电路	■	▲	—
(4)X射线机的基本结构	●	■	▲
(5)X射线机的主要技术条件	■	▲	—
(6)X射线机的使用和维护	■	●	●
C2.2.1.2 γ 射线机			
(1) γ 射线源的主要特性参数	●	▲	▲
(2) γ 射线检测设备的特点	■	▲	▲
(3) γ 射线检测设备的分类与结构	■	▲	▲
(4) γ 射线探伤机的操作	■	■	■
(5) γ 射线探伤机的维护和故障排除	■	■	■
C2.2.2 检测器材			
C2.2.2.1 射线照相胶片			
(1)射线照相胶片的构造与特点	●	■	▲

续表

内容及知识点	各级要求		
	III	II	I
(2)感光原理及潜影的形成	■	▲	—
(3)底片黑度	●	●	■
(4)射线胶片的特性	●	■	▲
(5)卤化银粒度对胶片性能的影响	■	▲	—
(6)胶片的光谱感光度	■	▲	—
(7)工业射线胶片系统的分类	■	●	■
(8)胶片的使用与保管	■	●	●
C2.2.2.2 射线照相辅助设备器材			
(1)黑度计(光密度计)	■	■	▲
(2)增感屏	●	●	●
(3)像质计	●	●	●
(4)其他照相辅助设备器材	●	●	■
C2.3 照相质量控制			
C2.3.1 射线照相灵敏度的影响因素			
(1)概述	●	■	▲
(2)射线照相对比度	●	■	—
(3)射线照相清晰度	●	■	—
(4)射线照相颗粒度	■	▲	—
C2.3.2 射线照相的缺陷检出研究			
(1)最小可见对比度 ΔD_{\min}	■	▲	—
(2)射线底片黑度与相灵敏度	●	▲	—
(3)缺陷检出试验	■	—	—
(4)几何因素对小缺陷检出的影响	▲	—	—
(5)不同缺陷的灵敏度关系公式	▲	—	—
C2.4 射线检测工艺			
C2.4.1 透照工艺条件的选择			
(1)射线源和能量的选择	●	●	●
(2)焦距的选择	●	●	●
(3)曝光量的选择和修正	●	●	●
C2.4.2 透照方式的选择和一次透照长度的计算			
(1)透照方式的选择	●	●	●
(2)一次透照长度的计算	●	■	▲
C2.4.3 曝光曲线的制作及应用			
(1)曝光曲线的构成和使用条件	●	●	■
(2)曝光曲线的制作	●	●	■

续表

内容及知识点	各级要求		
	III	II	I
(3)曝光曲线的使用	●	■	■
C2.4.4 散射线的控制			
(1)散射线的来源和分类	●	■	■
(2)散射比的影响因素	■	▲	—
(3)散射线的控制措施	●	■	■
C2.4.5 焊缝透照工艺			
(1)焊缝透照工艺的分类和一般内容	●	■	▲
(2)焊缝透照专用工艺卡示例	●	●	▲
(3)焊缝透照工艺编制和审核	●	■	—
(4)焊缝透照的基本操作	●	●	●
C2.5 暗室处理			
C2.5.1 暗室基本知识			
(1)暗室布置知识	●	■	▲
(2)暗室设备器材使用知识	●	●	●
(3)配液注意事项	■	■	▲
(4)胶片处理程序和操作要点	●	●	●
(5)胶片处理的药液配方	■	■	▲
(6)控制使用单位的胶片处理条件的方法	●	●	●
C2.5.2 暗室处理技术			
(1)显影	●	■	■
(2)停影	●	■	■
(3)定影	●	■	■
(4)水洗和干燥	●	■	■
C2.5.3 自动洗片机特点和使用注意事项	■	▲	▲
C2.6 评片			
C2.6.1 评片工作的基本要求			
(1)底片的质量要求	●	●	■
(2)设备环境条件要求	●	●	▲
(3)人员条件要求	●	●	▲
(4)与评片基本要求相关的知识	●	▲	▲
C2.6.2 评片基本知识			
(1)观片的基本操作	●	●	▲
(2)投影的基本概念	■	▲	—
(3)焊接的基本知识	■	▲	—
(4)焊接缺陷的危害性及分类	●	▲	▲

续表

内容及知识点	各级要求		
	III	II	I
C2.6.3 底片影像分析			
(1)焊接缺陷影像	●	■	—
(2)常见伪缺陷影像及识别方法	●	■	—
(3)表面几何影像的识别	●	■	—
(4)底片影像分析要点	●	■	—
C2.6.4 焊接接头的质量等级评定			
(1)焊接接头质量分级规定	●	●	—
(2)射线照相检验的记录与报告	●	●	■
C2.7 安全防护			
C2.7.1 辐射防护的定义、单位与标准			
(1)描述电离辐射的常用辐射量和单位	■	▲	—
(2)描述辐射防护的常用辐射量和单位	●	■	▲
C2.7.2 剂量测定方法和仪器			
(1)辐射监测内容和分类	■	■	▲
(2)剂量测定仪器的工作原理	▲	▲	—
(3)剂量仪器的选择及其校准	■	▲	—
(4)场所辐射监测仪器	●	■	■
(5)个人剂量监测仪器	●	■	■
C2.7.3 辐射防护的原则、标准和辐射损伤机理			
(1)辐射防护的目的和基本原则	●	■	▲
(2)剂量限值规定	●	●	●
(3)辐射损伤的机理	■	▲	▲
C2.7.4 辐射防护的基本方法和防护计算			
(1)辐射防护的基本方法	●	■	■
(2)照射量的计算	■	■	—
(3)防护计算	●	●	■
(4)屏蔽防护常用材料	■	▲	▲
C2.7.5 辐射防护安全管理			
(1)辐射防护法规与标准	●	■	▲
(2)辐射防护管理责任部门	●	▲	—
(3)射线装置申请许可制度	●	■	—
(4)辐射防护培训	●	■	■
(5)辐射工作人员证书与健康的管理	●	■	▲
(6)辐射事故管理人员管理的主要内容	●	■	▲
C2.8 其他射线方法			

续表

内容及知识点	各级要求		
	III	II	I
C2.8.1 高能射线照相			
(1) 电子回旋加速器和电子直线加速器	■	▲	—
(2) 高能射线照相的特点	■	▲	—
(3) 高能射线照相的几个技术数据	▲	▲	—
(4) 电子直线加速器的结构、原理及操作	■	▲	—
(5) 高能射线的辐射防护	■	▲	—
C2.8.2 射线实时成像检测技术			
(1) 射线实时成像检测系统的进展	■	▲	—
(2) 射线实时成像检测系统的图像特点	■	▲	—
(3) 射线实时成像检测技术的工艺要点	■	▲	—
(4) 图像增强器射线实时成像系统的优点和局限性	▲	▲	—
C2.8.3 计算机射线照相技术(CR)			
计算机射线照相技术(CR)	▲	▲	—
C2.8.4 X射线层析照相技术(X-CT)			
X射线层析照相技术的特点	▲	▲	—
C2.9 射线检测工作管理			
C2.9.1 射线检测质量管理			
(1) 射线检测人员的管理	●	▲	—
(2) 射线检测设备和器材的管理	●	■	▲
(3) 射线检测工艺的管理	●	●	▲
(4) 射线检测环境的管理	●	■	▲
C2.9.2 射线检测报告、底片及原始记录控制和档案管理			
(1) 射线检测报告的管理	●	■	—
(2) 射线检测记录的管理	●	■	■
(3) 射线检测底片的管理	●	■	■
(4) 射线检测档案的管理	●	■	▲
C2.10 无损检测相关法规及射线检测标准	●	■	▲

C3 超声检测

内容及知识点	各级要求		
	III	II	I
C3.1 声波基础知识			
C3.1.1 机械振动与机械波			
(1) 机械振动、谐振动、阻尼振动、受迫振动	▲	—	—
(2) 机械波的产生与传播, 波动方程	■	▲	—
(3) 波长、周期、频率和波速	●	●	■
(4) 波的分类, 次声波、声波、超声波, 超声波的应用	●	■	▲
C3.1.2 波的类型			
(1) 纵波、横波、表面波	●	●	■
(2) 平面波、柱面波、球面波、波前、波线、波阵面	■	▲	—
(3) 连续波、脉冲波	■	▲	—
C3.1.3 波的迭加、干涉和衍射			
(1) 迭加原理、波的干涉	■	▲	—
(2) 惠更斯原理、波的衍射(绕射)	■	▲	—
C3.1.4 超声波的传波速度			
(1) 无限大固体介质中的纵波、横波与表面波声速	■	▲	—
(2) 声速与温度、应力及介质材质均匀性的关系	■	▲	—
(3) 兰姆波的相速度和群速度	▲	—	—
C3.1.5 超声场的特征值			
(1) 声压、声阻抗、声强	■	▲	—
(2) 分贝与奈培	●	■	—
C3.1.6 超声波垂直入射到界面时的反射和透射			
(1) 单一平界面的反射率与透射率	●	●	■
(2) 薄层界面的反射率与透射率	●	■	—
(3) 声压往复透过率	■	▲	—
C3.1.7 超声波倾斜入射到界面时的反射和折射			
(1) 波型转换与反射、折射定律	●	●	■
(2) 声压反射率	●	■	▲
(3) 声压往复透射率	■	▲	—
(4) 端角反射	●	■	▲
C3.1.8 超声波的聚焦与发散			
(1) 声压距离公式	●	■	—
(2) 球面波在平界面上的反射与折射	■	▲	—

续表

内容及知识点	各级要求		
	III	II	I
(3)平面波在曲界面上的反射与折射	■	▲	—
(4)球面波在曲界面上的反射与折射	■	▲	—
C3.1.9 超声波的衰减			
(1)衰减的原因	●	■	▲
(2)衰减方程与衰减系数	■	▲	—
(3)衰减系数的测定	●	■	—
C3.2 超声检测工作原理			
C3.2.1 纵波发射声场			
(1)圆盘波源辐射的纵波声场	●	■	▲
(2)矩形波源辐射的纵波声场	●	■	▲
(3)纵波声场近场区在两种介质中的分布	■	▲	—
C3.2.2 横波发射声场			
(1)假想横波波源	■	▲	—
(2)横波声场的结构	●	■	—
C3.2.3 聚焦声源发射声场			
(1)聚焦声场的形成	■	▲	—
(2)聚焦声场的特点与应用	■	▲	—
C3.2.4 规则反射体的回波声压			
(1)平底孔回波声压	●	●	▲
(2)短横孔回波声压	●	■	—
(3)长横孔回波声压	●	■	—
(4)球孔回波声压	●	■	—
(5)大平底面回波声压	●	●	■
(6)圆柱曲底面回波声压	●	■	—
C3.2.5 AVG 曲线			
(1)纵波平底孔 AVG 曲线	▲	—	—
(2)横波平底孔 AVG 曲线	▲	—	—
C3.3 检测仪器、探头和试块			
C3.3.1 检测仪器			
C3.3.1.1 超声检测仪			
(1)超声检测仪的作用和分类	●	●	▲
(2)A 型显示	●	●	■
(3)B 型显示、C 型显示	■	▲	—
(4)模拟式超声检测仪	●	●	■
(5)数字式超声检测仪	■	▲	—

续表

内容及知识点	各级要求		
	III	II	I
(6) 仪器的维护保养	●	●	●
C3.3.1.2 超声测厚仪			
(1) 共振式测厚仪、脉冲反射式测厚仪、兰姆波测厚仪	■	▲	—
(2) 测厚仪的调整与应用	●	●	●
C3.3.2 超声探头			
(1) 压电效应与压电材料	■	▲	—
(2) 压电材料的主要性能参数	■	▲	—
(3) 探头的结构	●	■	▲
(4) 直探头、斜探头、双晶探头、聚焦探头、水浸探头	●	■	▲
(5) 高温探头、电磁探头、爬波探头	▲	▲	—
(6) 探头型号	●	●	●
C3.3.3 试块			
(1) 试块的分类和作用	●	●	■
(2) 标准试块的要求	●	●	■
(3) 常用的标准试块, IIW 试块、IIW2 试块、CSK-IA 试块、CSK-II A 试块、CSK-IIIA 试块、CSK-IVA 试块	●	●	■
(4) 对比试块	●	■	▲
(5) 模拟试块	▲	▲	—
(6) 试块的使用和维护	●	●	●
C3.3.4 仪器和探头的性能及其测试			
(1) 超声检测仪、探头的主要性能及其组合性能	●	■	▲
(2) 超声检测仪、探头及其组合性能的测试方法	●	■	▲
C3.4 超声检测方法和基本检测技术			
C3.4.1 超声检测方法概述			
(1) 脉冲反射法	●	■	▲
(2) 衍射时差法、穿透法、共振法	■	▲	—
(3) 纵波法、横波法	●	●	■
(4) 表面波法、板波法、爬波法	▲	—	—
(5) 单探头法、双探头法、多探头法	●	■	▲
(6) 直接接触法、液浸法	●	■	▲
(7) 超声波检测方法的应用	●	■	▲
C3.4.2 仪器和探头的选择			
(1) 仪器的选择	●	■	▲
(2) 探头的选择	●	●	▲
C3.4.3 耦合与补偿			

续表

内容及知识点	各级要求		
	III	II	I
(1)耦合剂的作用、要求、种类及应用	●	■	▲
(2)影响声耦合的主要因素	●	■	▲
(3)表面耦合损耗的测定和补偿	■	▲	—
C3.4.4 检测仪的调节			
(1)扫描速度的调节	●	●	●
(2)检测灵敏度的调节	●	●	●
C3.4.5 缺陷位置的测定			
(1)纵波(直探头)检测时缺陷定位	●	●	●
(2)表面波检测时缺陷定位	●	●	■
(3)横波检测时缺陷定位	●	●	●
(4)横波周向探测圆柱曲面时缺陷定位	●	■	▲
C3.4.6 缺陷大小的测定			
(1)当量法, 当量试块比较法、当量计算法、当量 AVG 曲线法	●	■	▲
(2)测长法, 相对灵敏度测长法、绝对灵敏度测长法、端点峰值法	●	●	■
(3)底波高度法, F/B _F 法、F/B _G 法、B _G /B _F 法	●	●	■
C3.4.7 缺陷自身高度的测定			
端部最大回波法、横波端角反射法、6dB 法、端点衍射波法	▲	—	—
C3.4.8 影响缺陷定位、定量的主要因素			
(1)影响缺陷定位的主要因素	●	●	■
(2)影响缺陷定量的因素	●	●	■
C3.4.9 非缺陷回波的判别			
(1)迟到波、61°反射、三角反射	●	■	▲
(2)端角反射波、山形波	●	■	▲
(3)其他非缺陷回波	●	■	▲
C3.4.10 侧壁干涉			
侧壁干涉对检测的影响、避免侧壁干涉的条件	●	■	▲
C3.4.11 超声检测工艺编制			
(1)超声工艺的分类和一般内容	●	■	▲
(2)超声检测工艺编制和审核	●	■	—
C3.5 板材和管材超声检测			
C3.5.1 板材超声检测			
(1)钢板加工及常见缺陷	●	■	▲
(2)检测方法	●	●	▲
(3)探头与扫查方式的选择	●	●	■
(4)探测范围和灵敏度的调整	●	●	■

续表

内容及知识点	各级要求		
	III	II	I
(5) 缺陷的判别与测定	●	●	▲
(6) 钢板质量级别的判别	●	●	▲
C3.5.2 复合钢板超声检测			
(1) 复合材料中常见的缺陷、检测方法	■	▲	—
(2) 缺陷的判别、缺陷测定与评级	■	▲	—
C3.5.3 管材超声检测			
(1) 管材加工及常见缺陷	●	■	▲
(2) 小径管薄壁管检测	■	▲	—
(3) 大直径薄壁管检测	■	▲	—
(4) 管材自动检测	—	▲	▲
C3.6 锻件与铸件超声检测			
C3.6.1 锻件超声检测			
(1) 锻件加工及常见缺陷	●	■	▲
(2) 检测方法概述	●	■	▲
(3) 探测条件的选择	●	●	▲
(4) 扫描速度和灵敏度的调节	●	●	●
(5) 缺陷位置和大小的测定	●	●	■
(6) 缺陷回波的判别	●	●	▲
(7) 非缺陷回波分析	●	■	▲
(8) 锻件质量级别的评定	●	●	▲
C3.6.2 铸件超声检测			
(1) 铸件的特点及常见缺陷	■	▲	—
(2) 铸件超声检测的特点及常用技术	■	▲	—
C3.7 焊缝超声检测			
C3.7.1 焊接加工及常见缺陷			
(1) 焊接过程、坡口形式和接头形式	●	■	▲
(2) 常见焊接缺陷	●	●	■
C3.7.2 对接焊缝超声检测			
(1) 检测技术等级选择	●	■	▲
(2) 检测方法和检测条件选择	●	●	▲
(3) 标准试块	●	●	▲
(4) 扫描速度的调节	●	●	●
(5) 距离—波幅曲线和灵敏度调节	●	●	●
(6) 传输修正	●	■	▲
(7) 扫查方式	●	●	●

续表

内容及知识点	各级要求		
	III	II	I
(8) 扫查速度和扫查间距	●	●	●
(9) 缺陷的评定和质量分级	●	●	▲
C3.7.3 角焊缝的超声检测			
(1) 管座角焊缝超声检测	■	▲	—
(2) T形焊接接头的超声检测	■	▲	—
C3.7.4 堆焊层超声检测			
(1) 堆焊层中常见缺陷、堆焊层晶体结构特点	■	▲	—
(2) 堆焊层内缺陷检测	■	▲	—
(3) 堆焊层与母材之间未结合缺陷检测	■	▲	—
(4) 堆焊层下母材热影响区再热裂纹的检测	■	▲	—
C3.7.5 奥氏体不锈钢焊缝超声检测	■	▲	—
(1) 组织结构特点和检测方法	■	▲	—
(2) 检测条件的选择, 仪器调整与探测	■	▲	—
(3) 灵敏度调节, 缺陷评定和质量分级	■	▲	—
C3.7.6 铝焊缝超声检测			
(1) 结构特点与常见缺陷	■	▲	—
(2) 检测准备和仪器调整	■	▲	—
(3) 缺陷的测定与评级	■	▲	—
C3.7.7 小径管对接焊缝超声检测			
(1) 小径管焊接接头中常见缺陷	■	▲	—
(2) 仪器的调整, 探测区域、探测打磨范围	■	▲	—
(3) 扫查探测与缺陷判别	■	▲	—
C3.7.8 焊缝检测中缺陷性质与非缺陷波的判别			
(1) 缺陷波形, 静态波形、动态波形	■	▲	—
(2) 缺陷类型识别和性质估判	▲	—	—
(3) 非缺陷回波分析	●	●	▲
C3.8 无损检测相关法规及超声检测标准	●	■	▲

C4 磁粉检测

内容及知识点	各级要求		
	III	II	I
C4.1 基本知识			
C4.1.1 漏磁场检测与磁粉检测			
(1) 磁粉检测原理	■	■	■
(2) 磁粉检测适用范围	●	■	■
(3) 磁粉检测优点和局限性	●	■	▲
(4) 检测元件			
C4.1.2 表面缺陷无损检测方法的比较	▲	—	—
(1) 方法原理及适用范围	■	■	—
(2) 能检测出的缺陷及表现形式	■	■	—
C4.2 磁粉检测物理基础			
C4.2.1 磁现象和磁场			
(1) 磁的基本现象	▲	▲	▲
(2) 磁场的定义、特性	■	■	▲
(3) 磁感应(力)线(定义、特性)	●	■	▲
(4) 圆周磁场、纵向磁化	●	■	▲
(5) 磁感应强度(定义、特性)	■	■	■
(6) 磁通量	■	■	▲
(7) 毕奥—萨伐尔定律	▲	—	—
(8) 安培环路定律	●	●	■
(9) 磁介质(定义、分类)	■	■	▲
(10) 极化强度的定义和基本概念	■	—	—
(11) 磁场强度(定义、特性)	●	■	■
C4.2.2 铁磁性材料			
(1) 磁畴(定义、特性)	■	▲	▲
(2) 磁化过程特性及其应用	■	▲	—
(3) 磁化曲线定义、表征特性	■	▲	—
(4) 磁滞回线定义	■	■	▲
(5) 铁磁性材料磁滞回线的特性	■	■	▲
(6) 软磁材料、硬磁材料磁滞回线的特征	■	■	■
C4.2.3 电流与磁场			

续表

内容及知识点	各级要求		
	III	II	I
(1) 通电圆柱导体的方向(右手定则)	■	■	■
(2) 通电圆柱导体的磁场强度计算	●	●	■
(3) 钢棒通电法磁化的磁场特征	■	■	■
(4) 通电钢管的磁场强度计算	●	●	■
(5) 通电线圈的磁场特征及方向(右手定则)	■	■	■
(6) 通电线圈磁场强度计算	●	●	■
(7) 线圈分类	■	■	■
(8) 开路磁化和闭路磁化	■	■	▲
(9) 感应电流和感应磁场	■	■	▲
C4.2.4 磁场的合成			
(1) 交叉磁轭的磁场合成	■	■	■
(2) 摆动磁轭的磁场合成	■	▲	▲
C4.2.5 退磁场			
(1) 退磁场概念	■	■	▲
(2) 有效磁场	■	▲	—
(3) 影响退磁场大小的因素	●	■	▲
(4) 退磁场计算	■	■	—
C4.2.6 磁路与磁感应线的折射			
(1) 磁路的基本概念、磁路定律及表达式	■	▲	—
(2) 磁路定律的计算	●	—	—
(3) 磁感应线的折射定律及表达式, 磁感应强度的边界条件	■	—	—
C4.2.7 漏磁场			
(1) 漏磁场的形成	■	■	▲
(2) 缺陷的漏磁场分布	■	▲	—
(3) 影响漏磁场的因素	●	■	▲
C4.2.8 磁粉检测的光学基础			
(1) 光度量术语及单位	■	▲	—
(2) 紫外线	▲	▲	▲
(3) 黑光灯	■	■	▲
C4.3 磁化电流、磁化方法和磁化规范			
C4.3.1 磁化电流			
(1) 交流电的定义、物理量、优点和局限性	■	■	▲
(2) 交流电的趋肤效应	■	■	▲

续表

内容及知识点	各级要求		
	III	II	I
(3) 交流电断电相位的影响	■	■	▲
(4) 非正弦交流电	▲	▲	—
(5) 整流电分类、特理量、优点和局限性	■	■	▲
(6) 直流电优点和局限性	■	■	▲
(7) 冲击电流	▲	▲	▲
(8) 如何选用磁化电流	●	■	■
C4.3.2 磁化方法			
(1) 磁场方向与发现缺陷的关系	●	●	●
(2) 磁化方法的分类	■	■	■
(3) 轴向通电法的特点、优缺点和适用范围	■	■	■
(4) 中心导体法的特点、优缺点和适用范围	■	■	■
(5) 偏置芯棒法的特点、适用范围	■	■	■
(6) 触头法的特点、优缺点和适用范围	■	■	■
(7) 感应电流法的特点、优缺点和适用范围	■	▲	—
(8) 环形件绕电缆法的特点、优缺点和适用范围	■	▲	—
(9) 线圈法的特点、优缺点和适用范围	●	■	■
(10) 磁轭法的特点、优缺点和适用范围	●	●	●
(11) 永久磁轭法的特点、优缺点	▲	▲	—
(12) 交叉磁轭法的特点、优缺点和适用范围	●	●	●
(13) 直流电磁轭和交流通电法复合磁化的特点	■	▲	—
C4.3.3 磁化规范			
(1) 制定磁化规范考虑因素	●	●	■
(2) 制定磁化规范的方法	●	■	■
(3) 轴向通电法和中心导体法磁化规范	●	●	■
(4) 偏置芯棒法磁化规范	●	●	■
(5) 触头法磁化规范	●	●	●
(6) 线圈法磁化规范	●	●	●
(7) 磁轭法磁化规范	●	●	●
C4.4 磁粉检测器材			
C4.4.1 磁粉			
(1) 荧光磁粉和非荧光磁粉(特性、要求和应用)	■	■	▲
(2) 磁粉的性能, 磁特性、粒度、形状、流动性和密度、识别度	■	■	▲
(3) 磁粉的验收试验, 污染、颜色、粒度、灵敏度、悬浮性和耐用性	■	▲	▲

续表

内容及知识点	各级要求		
	III	II	I
C4.4.2 载液			
(1)油基载液(特性及要求)	■	■	■
(2)水载液(特性及要求)	■	■	■
C4.4.3 磁悬液			
(1)磁悬液浓度(定义、要求和应用)	■	■	■
(2)磁悬液配制(配制方法和要求)	■	■	●
C4.4.4 反差增强剂			
(1)应用、配方、施加及清除	■	■	■
(2)反差增强剂喷罐	■	■	■
C4.4.5 标准试片和标准试块			
(1)标准试片(用途、分类、使用)			
(2)标准试块(用途、分类)	●	●	●
(3)自然缺陷试块	■	■	▲
C4.5 磁粉检测设备			
C4.5.1 磁粉检测设备的命名方法			
(1)命名方法	▲	▲	▲
(2)命名参数	▲	▲	▲
C4.5.2 磁粉检测设备的分类			
(1)固定式探伤机(结构特征及应用范围)	■	■	▲
(2)移动式探伤机(结构特征及应用范围)	■	■	▲
(3)便携式探伤机(结构特征及应用范围)	■	■	▲
C4.5.3 磁粉检测设备的组成部分			
(1)磁化电源	■	▲	■
(2)工件夹持装置(装置特点及要求)	▲	▲	■
(3)指示装置(电流表、电压表的精度和量程)	▲	▲	■
(4)磁粉和磁悬液喷洒装置(装置组成和技术要求)	▲	▲	■
(5)照明装置	▲	▲	■
(6)退磁装置	▲	▲	■
C4.5.4 常用典型磁粉检测设备			
常用典型磁粉检测设备举例	▲	▲	▲
C4.6 磁粉检测工艺			
C4.6.1 预处理			
预处理要求和注意事项	■	■	■

续表

内容及知识点	各级要求		
	III	II	I
C4.6.2 磁化、施加磁粉或磁悬液			
(1)连续法操作要点和优缺点	●	●	●
(2)剩磁法操作要点和优缺点	●	●	●
(3)湿法操作要点和优缺点	●	●	●
(4)干法操作要点和优缺点	●	●	●
C4.6.3 磁痕观察、记录与缺陷评级			
磁痕观察方法、显示记录方法和缺陷评级	●	●	●
C4.6.4 退磁			
(1)剩磁的产生与影响	■	■	▲
(2)退磁的原理	■	■	▲
(3)退磁方法和退磁设备	■	■	▲
(4)退磁注意事项	■	■	▲
(5)剩磁测量	■	▲	▲
C4.6.5 后处理与合格工件的标记			
(1)后处理	▲	▲	▲
(2)合格工件的标记	▲	▲	▲
C4.6.6 超标缺陷磁痕显示的处理和复验			
(1)超标缺陷磁痕显示的处理	▲	▲	▲
(2)复验	■	■	■
C4.6.7 影响磁粉检测灵敏度的主要因素	■	■	■
C4.7 磁痕分析与质量分级			
C4.7.1 磁痕分析的意义			
磁痕产生原因、磁痕分析的意义	■	■	▲
C4.7.2 伪显示			
产生原因、磁痕特征和鉴别方法	●	●	▲
C4.7.3 非相关显示			
产生原因、磁痕特征和鉴别方法	●	●	▲
C4.7.4 相关显示			
(1)原材料缺陷磁痕显示	■	■	▲
(2)热加工产生的缺陷磁痕显示	●	●	▲
(3)冷加工产生的缺陷磁痕显示	●	●	▲
(4)使用后产生的缺陷磁痕显示	●	●	▲
(5)电镀产生的缺陷磁痕显示	■	■	▲

续表

内容及知识点	各级要求		
	III	II	I
(6) 常见缺陷磁痕显示比较	●	●	▲
C4.7.5 磁粉检测质量分级			
(1) 磁痕分类	●	■	▲
(2) 磁粉检测质量分级	●	●	▲
C4.8 磁粉检测应用			
C4.8.1 焊接件磁粉检测			
(1) 焊接件检测的内容与范围	■	■	▲
(2) 检测方法选择	●	●	■
(3) 焊接件检测实例	■	■	▲
C4.8.2 锻钢件磁粉检测			
(1) 锻钢件检测的特点	■	■	▲
(2) 锻钢件检测方法选择	●	●	▲
(3) 锻钢件检测实例	■	■	▲
C4.8.3 铸钢件磁粉检测			
(1) 铸钢件检测的特点	■	▲	—
(2) 铸钢件检测实例	■	▲	—
C4.8.4 在用与维修件磁粉检测			
(1) 在用与维修件磁粉检测的要求	●	●	■
(2) 在用与维修件磁粉检测的特点	●	●	■
(3) 在用与维修件磁粉检测实例	■	■	▲
C4.9 质量控制与安全防护			
C4.9.1 磁粉检测质量控制			
人员、设备、材料、检测工艺、检测环境资格的控制	■	▲	—
C4.9.2 磁粉检测安全防护			
潜在危险因素, 安全防护措施	■	●	●
C4.10 磁粉检测工艺编制			
C4.10.1 磁粉检测工艺种类、一般内容和检测工艺程序	●	■	▲
C4.10.2 磁粉检测工艺编制与审核	●	■	—
C4.11 国内、外磁粉检测标准对比分析			
磁悬液浓度、校验项目、线圈法磁化的有效磁化区、剩磁法的应用、检测质量分级	▲	▲	—
C4.12 无损检测相关法规及磁粉检测标准	●	■	▲

C5 渗透检测

内容及知识点	各级要求		
	III	II	I
C5.1 渗透检测的基础知识			
(1) 渗透检测的定义和作用	■	■	■
(2) 渗透检测工作原理	■	■	■
(3) 渗透检测方法的分类	■	■	■
(4) 渗透检测的基本步骤	■	■	■
(5) 渗透检测的优点和局限性	■	■	▲
C5.2 渗透检测的表面化学基础			
C5.2.1 表面张力和表面张力系数			
(1) 表面张力和表面张力系数概念	●	■	▲
(2) 表面张力产生机理	■	▲	—
(3) 表面过剩自由能	▲	—	—
C5.2.2 润湿现象			
(1) 润湿或不润湿现象	●	●	■
(2) 润湿方程与接触角	■	▲	—
(3) 润湿的三种方式和润湿的四个等级	■	▲	—
(4) 润湿现象的产生机理	■	▲	—
C5.2.3 毛细现象			
(1) 毛细现象	●	●	▲
(2) 毛细管内液面高度	■	▲	—
(3) 渗透检测中的毛细现象	●	■	▲
C5.2.4 吸附现象			
(1) 固体表面的吸附现象	●	■	▲
(2) 液体表面的吸附现象	■	▲	—
(3) 渗透检测中吸附现象	●	■	▲
C5.2.5 溶解现象			
(1) 溶解现象及溶解度	■	▲	—
(2) 渗透剂的浓度	■	▲	—
(3) 渗透检测与溶解度、浓度	■	▲	—
C5.2.6 表面活性与表面活性剂			
(1) 表面活性、表面活性剂定义	■	▲	▲
(2) 表面活性剂的作用	■	▲	—

续表

内容及知识点	各级要求		
	III	II	I
(3)乳化作用, 乳化形式、乳化作用的机理	■	▲	—
C5.3 渗透检测的光学基础			
(1)光的本性, 光的波动性和粒子性	▲	▲	—
(2)发光及光致发光	▲	▲	▲
(3)渗透检测用光	●	■	▲
(4)光度学相关概念的物理意义及其应用	■	▲	—
(5)对比度和可见度	●	■	▲
(6)缺陷显示及裂纹检出能力	●	●	■
C5.4 渗透检测剂			
C5.4.1 渗透剂			
(1)渗透剂的分类、渗透剂的组成、各成分的作用和对渗透剂性能的影响、渗透剂的性能	●	●	■
(2)着色渗透剂, 水洗型、后乳化型、溶剂去除型着色渗透剂基本成分、特点及应用	●	■	▲
(3)荧光渗透剂, 水洗型、后乳化型、溶剂去除型着色渗透剂基本成分、特点及应用	●	■	▲
C5.4.2 去除剂			
(1)乳化剂, 乳化剂分类及组成、乳化剂的性能	●	■	▲
(2)溶剂去除剂, 溶剂去除剂的分类、溶剂去除剂的性能	●	■	▲
C5.4.3 显像剂			
显像剂的分类及组成、显像剂的性能	●	■	▲
C5.4.4 渗透检测剂系统			
(1)渗透检测系统的定义及同组族定义及构成	●	■	▲
(2)渗透检测系统的选择原则	●	■	▲
C5.5 渗透检测设备、仪器和试块			
C5.5.1 渗透检测设备			
(1)便携式(压力喷罐)、固定式设备	▲	▲	▲
(2)检测光源, 白光灯、黑光灯及照度、亮度测量仪器	▲	▲	—
C5.5.2 渗透检测试块			
(1)铝合金淬火试块、不锈钢镀铬辐射状裂纹试块、黄铜板镀铬裂纹试块特征及应用	●	●	■
(2)缺陷试块, 选择原则	●	■	▲
C5.6 渗透检测方法			
C5.6.1 水洗型渗透检测法			

续表

内容及知识点	各级要求		
	III	II	I
检测程序、适用范围、方法的优缺点	●	●	■
C5.6.2 后乳化型渗透检测法			
检测程序、适用范围、方法的优缺点	●	●	■
C5.6.3 溶剂去除型渗透检测法			
检测程序、适用范围、方法的优缺点	●	●	■
C5.6.4 特殊的渗透检测方法	■	▲	—
C5.6.5 渗透检测方法的选用			
渗透检测方法选择因素、渗透检测方法应用	●	■	▲
C5.7 渗透检测工艺			
C5.7.1 施加渗透剂	●	■	▲
渗透液施加方法及要求、渗透时间和温度与检测灵敏度的关系	●	●	■
C5.7.2 去除多余的渗透剂			
各种渗透剂的去除要求，去除与检测灵敏度和检测可靠性的关系	●	●	■
C5.7.3 干燥			
干燥的目的和时机，常用的干燥方法，干燥温度和时间	●	●	■
C5.7.4 显像			
显像方法，显像时间，干式显像与湿式显像比较，显像剂的选择	●	●	■
C5.7.5 观察和评定			
观察时机，观察光源，观察注意事项	●	■	▲
C5.7.6 后清洗及复验			
目的、方法和要求，复验	●	■	▲
C5.8 显示的解释和缺陷的评定			
C5.8.1 显示的解释和分类			
相关显示、非相关显示和虚假显示定义及显示特征、区别	●	■	▲
C5.8.2 缺陷的评定			
(1) 缺陷显示的分类，线性、圆形、密集形、纵横向缺陷显示；缺陷的分类，原材料缺陷、工艺缺陷和使用缺陷；常见缺陷及其显示特征	●	■	▲
(2) 缺陷显示的评定，缺陷显示等级评定的一般原则，定位、定量、定性和定级，影响缺陷评定准确性的因素，显像时间和观察时机	●	■	—
D5.9 质量控制与安全防护			
C5.9.1 质量控制			
(1) 渗透检测剂、乳化剂、溶剂去除剂及显像剂的性能校验内容、方法和要求	●	■	▲
(2) 渗透检测剂系统灵敏度鉴定内容、方法和要求	●	■	▲

续表

内容及知识点	各级要求		
	III	II	I
(3) 渗透检测剂的质量控制, 新购进的渗透检测剂的质量控制项目, 渗透检测剂在使用过程中的校验内容、方法和要求	●	■	▲
(4) 渗透检测设备、仪器和试块的质量控制, 渗透检测工艺设备的质量控制(包括黑光灯、紫外线辐照计、荧光亮度计、白光亮度计、紫外线辐照计校正仪的控制等)	■	▲	—
(5) 渗透检测用标准试块的质量控制	●	●	■
(6) 渗透检测工艺操作的质量控制	●	●	■
C5.9.2 渗透检测安全防护			
(1) 防火安全, 防火注意事项、防火安全措施和灭火设置	▲	▲	▲
(2) 卫生安全, 大气中有害物质的允许浓度、有毒化学药品对人体危害的途径、卫生安全防护措施、强紫外线辐射的卫生安全防护	■	▲	▲
C5.10 渗透检测应用			
C5.10.1 焊接件的渗透检测方法选择和质量控制	●	■	▲
C5.10.2 铸件、锻件的渗透检测特点、检测程序和质量控制	●	■	▲
C5.10.3 在用设备渗透检测方法选择、预处理和质量控制	●	■	▲
C5.11 渗透检测工艺编制			
C5.11.1 渗透检测工艺种类、一般内容和检测工艺程序	●	■	▲
C5.11.2 渗透检测工艺编制与审核	●	■	—
C5.11.3 国内、外渗透检测标准对比分析	■	▲	—
C5.12 无损检测相关法规及渗透检测标准	●	■	▲

附件 D

特种设备检验检测人员考试与证书申请表

申请编号：		档案号：		申请日期：		
申请类别	<input type="checkbox"/> 取证考试	<input type="checkbox"/> 审核换证 <input type="checkbox"/> 考试换证	<input type="checkbox"/> 取证补考 <input type="checkbox"/> 换证补考	<input type="checkbox"/> 证书申请	(一寸、免冠、正面、白底彩色照片)	
申请人姓名			性 别			
身份证件类型			证件编号			
学 历			专 业			
技术职称			工作年限	年	移动电话	
通信地址				固定电话		
电子邮箱			邮政编码		传真电话	
所 在 地	省 市 区(县)		街道(乡)	小区(村、路、巷)	楼 号	
申请种类与项目、级别						
种类(注 D-2)	项目	代号	级别		备注	
已持证项目						
序号	代号	级别	限定范围		证书有效期	
1						
2						
3						
申请人声明与委托事项及签署						
<input type="checkbox"/> 本人声明以上填写信息及所提交的资料均真实、有效，并承诺对填写的内容负责； <input type="checkbox"/> 同意委托考试机构办理证书申请事宜。						
申请人(签字)：			申请日期：			
考试机构意见						
我机构申明：受申请人委托所提交的申请书和相关见证材料符合特种设备检验检测人员有关考核规则的规定，同意该申请人参加考试(换证)。 考试成绩(换证结果)： <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格						
				考试机构：(盖章)		
				审查日期： 年 月 日		

注 1：本申请表，申请人在网上申请时自动生成；如填报纸质申请时，请按照相应的考核规则规定的人员种类、持证项目填写。

注 2：种类分为检验人员、无损检测人员、水(介)质处理检测人员和型式试验人员等。

注 3：工作年限是指与特种设备相关的检验检测、管理工作的年限。

相关规章和规范历次制(修)订情况

1. 《锅炉压力容器无损检测人员资格鉴定考核规则》(劳动人事部劳人锅[1987]9号, 1987年3月23日颁发, 1994年10月1日废止)。
2. 《锅炉压力容器无损检测人员资格考核规则》(劳动部劳部发[1993]441号, 1993年12月30日颁发, 1994年10月1日起施行, 2003年8月8日废止)。
3. 《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》(国家质检总局国质检锅[2003]248号, 2003年8月8日发布, 发布之日起施行)。